# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-289452

(43) Date of publication of application: 27.10.1998

(51)Int.Cl.

G11B 7/09

(21)Application number : 09-097472

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing:

15.04.1997

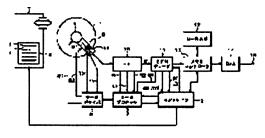
(72)Inventor: KUROIWA HITOSHI

# (54) DISK REPRODUCING DEVICE

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the influence of deviation between the canter of an objective lens and a mechanical center caused by a gravity when a thread mechanism is obliquely arranged and tracking control is performed by one beam.

SOLUTION: While a thread mechanism 9 is gradually moved, a place being the max. of a reproducing RF signal level (RF LEV) is detected, alignment adjustment is performed by detecting a tracking error signal TE2 including offset at this time and a DC offset voltage applied to the thread mechanism 9 and a DC offset voltage produced by the self weight of an objective lens 45 are coped with each other. By driving the objective lens 45 of the optical disk based on a tracking signal



obtained by a top hold push-pull method, the thread mechanism 9 is driven by the DC offset voltage corresponding to the DC offset voltage generated by the detected gravity of the objective lens 45 and the center of the objective lens is aligned with a mechanical center.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Searching PAJ Page 2 of 2

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平10-289452

(43)公開日 平成10年(1998)10月27日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G11B 7/09

G11B 7/09

~ ...

C D

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全15頁)

(21)出願番号

特願平9-97472

(22)出願日

平成9年(1997)4月15日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 黒岩 仁

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ

二一株式会社内

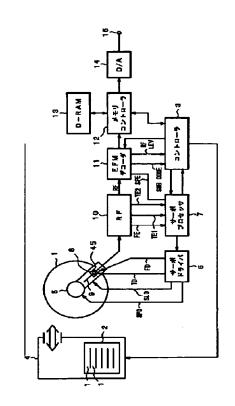
(74)代理人 弁理士 杉浦 正知

### (54) 【発明の名称】ディスク再生装置

## (57)【要約】

【課題】 スレッド機構を斜めに配置して、1ビームでトラッキング制御を行なった場合には、自重による対物レンズのセンタとメカニカルセンタとのずれの影響を防止できるようにする。

【解決手段】 スレッド機構 9 を除々に動かしつつ、再生R F 信号レベルR F \_\_ L E V が最大となる所を検出し、このときのオフセットを含むトラッキングエラー信号T E 2 を検出してアラインメト調整時を行ない、レンズ・サンド機構 9 に与える直流オフセット電圧と、対物レンズ 4 5 の自重により発生する直流オフセットの対物レンズ 4 5 の自重によりで出たが、カラッキング信号によって光学へッドの対物レンズ 4 5 の自重により発生して直流オフセット電圧に対応した直流オフセット電圧に対応した直流オフセット電圧に対応した直流オフセット電圧でスレッド機構 9 を駆動し、対物レンズのセンタとを合わせるようにする。



30

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも2分割された光ディテクタを 有しディスク状記録媒体の記録信号を再生する光学ピッ クアップと、

1

上記光学ピックアップの対物レンズを上記ディスク状記 録媒体の半径方向に変位させる手段と、

上記光学ピックアップを上記ディスク状記録媒体の半径 方向に駆動させる手段と、

上記光学ピックアップの上記光ディテクタの出力を用いて、トラッキングエラー量に対応し直流オフセットが除去された第1のトラッキングエラー信号と、トラッキングエラー量に対応し直流オフセットを含む第2のトラッキングエラー信号を形成する手段と、

上記光学ピックアップを送りながら上記ディスク状記録 媒体からの再生信号レベルが最大となる所を検出し、上 記再生信号レベルが最大となる所での上記第2のトラッ キングエラー信号から上記対物レンズのメカニカルセン タからのずれにより生じた直流オフセットを検出する手 段と、

上記エラー信号形成手段で形成された上記第1のトラッキングエラー信号により上記光学ピックアップからのレーザ光が上記ディスク状記録媒体のトラックの中心に沿ってトレースするように制御すると共に、上記検出された対物レンズのメカニカルセンタからのずれにより生じた直流オフセットにより、上記対物レンズのメカニカルセンタからのずれを除去するように制御するトラッキン制御手段とを備えるようにしたことを特徴とするディスク再生装置。

【請求項2】 上記光学ピックアップを上記ディスク状記録媒体の半径方向に駆動させる手段は、重力と水平な方向に対して傾斜を有して配設されるようにした請求項1記載のディスク再生装置。

# 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、CD(Compact Disc)等の光ディスクを再生するディスク再生装置に関するもので、特に、ディスクを縦置きにすると共に、スレッド機構を傾斜させて小型化を図るようにしたディスク再生装置のトラッキングサーボに係わる。

## [0002]

【従来の技術】CD等のディスク再生装置において、1 ビームに基づくトラッキングエラー信号の検出方法とし ては、従来より、プッシュプル法が知られている。従来 のプッシュプル法は、図16及び図17に示すようにし て、トラッキング制御を行なうものである。

【0003】図16において、光学ヘッドの光学プロックは、レーザダイオード101、コリメータレンズ102、偏光ビームスプリッタ103、フォトディテクタ105により構成される。フォトディテクタ105の受光面は、2つの領域105A及び105Bに分割されてい

る。

【0004】レーザダイオード101から照射されたレーザ光は、コリメータレンズ102で平行光に整えられた後、偏光ピームスプリッタ103で反射され、対物レンズ104を介して、ディスク100の記録面に照射される。ディスク100の反射光は、対物レンズ104、偏光ピームスプリッタ103を介して、フォトディテクタ105に与えられる。

【0005】このように、レーザダイオード101から 照射されたレーザ光は、ディスク100で反射され、その戻り光がフォトディテクタ105で受光される。フォトディテクタ105は、2つの領域105A及び105 Bに分割されており、トラッキング状態により、フォトディテクタ105に形成される光のスポット位置が変化するため、この2つの領域105A及び105Bの検出出力は、トラッキング状態に応じて変化する。

【0006】すなわち、図17は、ディスク100に形成されているピットとスポット光との相対的な位置関係における反射光の強度分布を概念的に示したものである。ディスク100のピット列とスポット光との位置が相対的に合致しているときには、すなわちジャストトラッキングの状態では、フォトディテクタ105には、スポット形状110Aで示すような反射光が得られる。

【0007】ディスク100のピットとスポット光との位置が相対的にずれると、例えば、ピット列に対してスポット位置が相対的に左にずれると、スポット形状110Bに示すような強度分布のピット情報となり、ピット列に対してスポット光の位置が相対的に右にずれると、スポット形状110Cに示すような強度分布のピット情報となる。

【0008】このように、ピット列とスポット光の位置が相対的にトラッキング方向にずれている場合には、フォトディテクタ105の左右の領域105A及び105Bで検出される反射光の強度分布にアンバランスが生じる。したがって、フォトディテクタ105の左右の領域105A及び105Bで得られた反射光の検出出力の差信号を求めると、この差信号からトラッキングエラー信号が得られる。このようにして得られたトラッキングエラー信号を用いてトラッキング制御を行なう方式はプッシュプル法と呼ばれている。

【0009】ところが、上述のようなプッシュプル法では、変調度が最大となるピットの深さが入/4(入は光の波長)のときには、誤差信号が得られない。また、対物レンズをトラッキング方向に動かすと、戻り光のスポットがシフトしてしまい、これにより直流オフセットが発生する。また、ディスクにスキューが発生していると、スキューによる戻り光のスポットがシフトしてしまい、直流オフセットを生じてしまう。このように、プッ

2.0

シュプル法では、直流オフセットの影響により、正確な トラッキング制御を行なうことができないという問題が ある。

【0010】そこで、プッシュプル信号に含まれている 直流オフセット電圧を除去した後、トラッキングエラー 信号を検出するようにしたトップホールトプッシュプル 法が提案されている。

【0011】つまり、上述のプッシュプル法では、フォ トディテクタ105の左右の領域105A及び105B の差信号によりトラッキングエラー信号を検出している が、この領域105A及び105Bの差信号には、デト ラック情報と共に、上述のようなスポットのシフトによ る直流オフセットが含まれているため、正確なトラッキ ング制御を行なえない。そこで、フォトディテクタ10 5の左右の領域105A及び105Bのピーク値をホー ルドした信号を検出する。このピーク値をホールドした 信号には、スポットのシフトによる情報のみが含まれて いる。この信号を使えば、デトラック情報のみを取り出 して、トラッキング制御を行なうことができる。このよ うにして、プッシュプル信号に含まれている直流オフセ ット電圧を除去して、トラッキングエラー信号を検出す るようにしたものが、トップホールドプッシュプル法で ある。

【0012】図18は、トップホールドプッシプル法の 場合のトラッキングエラー信号の検出回路の一例を示す ものである。図18において、入力端子161A及び1 61Bに、フォトディテクタ105の領域105A及び 105Bの出力が夫々供給される。

【0013】入力端子161Aの出力がホールド回路1 62Aに供給されると共に、減算回路163Aの一方の 入力端子に供給される。ホールド回路162Aの出力が 減算回路163Aの他方の入力端子に供給される。減算 回路163Aの出力が減算回路164の一方の入力端子 に供給される。

【0014】入力端子161Bの出力がホールド回路1 62Bに供給されると共に、減算回路163Bの一方の 入力端子に供給される。ホールド回路162Bの出力が 滅算回路163日の他方の入力端子に供給される。 滅算 回路163Bの出力が減算回路164の他方の入力端子 ラー信号の出力端子165から導出される。

【0015】ホールド回路162Aにより、領域105 Aのからの信号のピーク値レベルが検出され、このピー ク値が K 倍される。減算回路 1 6 3 A により、このホー ルド回路162Aの出力と、入力端子161Aからの信 号とが減算される。同様に、ホールド回路162Bによ り、領域105Bのからの信号のピーク値レベルが検出 され、このピーク値がK倍される。減算回路163Bに より、このホールド回路162Bの出力と、入力端子1 61日からの信号とが減算される。減算回路164によ

り、減算回路163Aの出力と、減算回路163Bの出 力とが減算される。減算回路164の出力から、直流オ フセットの除去されたトラッキングエラー信号を得るこ とができる。

【0016】すなわち、図19は、対物レンズを移動さ せたときの、フォトディテクタ105の一方の領域、例 えば領域105Aの出力のRFエンベロープ波形を示す ものである。図19において、L、はこの信号のRFエ ンベロープ波形のピーク値の変化を表すものである。こ の信号のRFエンベロープ波形のピーク値の変化L,に は、対物レンズを移動したことによるスポットのシフト による変化情報が含まれている。

【0017】信号S、は、フォトディテクタ105の領 域105Aの検出出力に基づいて形成した信号で、通常 のプッシュプル法では、この信号S、を用いて、トラッ キング制御を行なっている。図19に示すように、この 信号S、中には、デトラック情報と共に、対物レンズを 移動させたことにより生じるスポットのシフトによる情 報、すなわち直流オフセット成分が含まれている。この 直流オフセット成分の変化はし、で示される。

【0018】フォトディテクタ105の検出出力に基づ く信号S、中に含まれている直流オフセット成分をキャ ンセルすることは、信号S、から、直流オフセット成分 の変化し、を除去することである。そして、この直流オ フセット成分の変化し、は、RFエンベロープ波形のピ ークの変化L.と対応している。したがって、

 $L_{b} = K \cdot L_{c}$ (Kは係数でK<1)

の関係となるような係数Kを決めることにより、直流オ フセットをキャンセルできる。

【0019】図18に示す構成では、ホールド回路16 2A、162Bで、フォトディテクタ105の領域10 5A、105Bの出力のピーク値がホールドされ、これ がK倍される。そして、減算回路163A、163Bに より、フォトディテクタ105A、105Bの検出出力 から、K倍されたホールド回路162A、162Bの出 力が減算される。これにより、直流オフセットがキャン セルされる。

[0020]

【発明が解決しようとする課題】このように、トップホ に供給される。減算回路164の出力がトラッキングエ 40 ールドプッシュプル方では、対物レンズが動かされたこ とによる発生する直流オフセットや、スキューによる直 流オフセットを除去できるが、ディスクを縦置きすると 共にスレッド機構を斜めに配置した構成のディスク再生 装置では、更に、自重により対物レンズにだれが発生す るため、直流オフセットが生じる。したがって、このよ うな直流オフセットを考慮する必要がある。

> 【0021】つまり、特に、車載用のチェンジャ機構を 備えたCD再生装置においては、外形寸法が制限されて いるため、ディスクを縦置き(地面に対して垂直方向) 50 にすると共に、スレッド機構を斜め方向に配設して、装

置の小型化を図ることが提案されている。

【0022】すなわち、ディスクを縦置きするようにしたディスク再生装置では、従来、図20Aに示すように、トラッキング方向の動きが水平になるようにスレッド機構を配置するようにして、重力の影響を受けないようにしている。図20Aにおいて、ディスク201が地面に対して垂直方向に配設される。スレッド軸103は、地面に対して水平方向に配設される。スレッド軸203には、このスレッド軸203と直交するように、アーム204が配設される。アーム204には、光学ヘッ 10ド202が取り付けられ、光学ヘッド202には、対物レンズ205が配設される。

【0023】このようにスレッド軸203を水平方向に 配設するようにした場合には、この水平方向のスレッド 軸203に沿って光学ヘッド202が移動する。このため、図20Aに示すように、スレッド機構の長さがディ スク201の径を越えるため、再生装置の小型化に限界 がある。

【0024】そこで、図20Bに示すように、スレッド機構を傾斜させて配設することが考えられる。図20Bに示すように、スレッド機構を傾斜させて配設すると、斜め方向のスレッド軸203に沿って光学ヘッド202が移動する。このため、図20Bに示すように、スレッド機構を再生装置の長さ以下にすることができる。

【0025】このように、スレッド機構を斜め方向に配設すると、スレッド機構を水平に配設した場合に比べて、長さ△だけ再生装置の長さを短くすることができ、再生装置の小型化を図ることができる。特に、外径寸法に制限のある車載型のチェンジャでは、このように、スレッド機構を斜めに配設して小型化を図ることが有効である。

【0026】ところが、このように、スレッド機構を斜めに配設すると、重力Gの影響がトラッキング方向Tに加わるため、対物レンズ205が自重により下を向き、これにより、直流オフセットを発生させる。上述のように、トラッキング方式としてトップホールドプッシュプル法を用いた場合には、直流オフセット電圧が除去される。このため、このような対物レンズの自重による直流オフセットが除去される。その結果、対物レンズ205の可動センタと、メカニカルセンタとの間でずれが生じる

【0027】対物レンズ205の可動センタと、メカニカルセンタとの間にずれが生じると、光学特性が劣化すると共に、耐振特性が劣化するという問題が生じる。

【0028】つまり、図21は、対物レンズの位置と、再生RF信号レベル及びジッタとの関係を示すものである。図21に示すように、再生RF信号レベルは、メカニカルセンタの位置で最大となり、それから外れると、除々に小さくなる。また、ジッターは、メカニカルセンタの位置で最小となり、それから外れると、除々に大き

くなる。したがって、光学特性は、メカニカルセンタの 位置で最も良好となり、メカニカルセンタから外れるに 従って、劣化していく。

【0029】また、対物レンズ205の可動センタと、メカニカルセンタメカニカルセンタとが一致していれば、振動に対する対物レンズ205可動範囲を広くとれるが、対物レンズ205の可動センタと、メカニカルセンタメカニカルセンタとが外れていると、それだけ対物レンズ205の可動範囲が狭くなり、耐振特性が劣化する。

【0030】そこで、トップホールドプッシュプル法によって光学ヘッドの対物レンズを駆動しつつ、直流オフセット電圧を与えてスレッド機構を駆動することにより、対物レンズのセンタと、メカニカルセンタの位置を合わせることが考えられるが、対物レンズの可動センタとメカニカルレンズのセンタとが一致するところで直流オフセット電圧が零になるように光学ヘッドを量産することは困難であり、また、外部に調整回路を設けることは、コストアップを招く。

【0031】したがって、この発明の目的は、スレッド 機構を斜めに配置した場合に、対物レンズの可動センタ とメカニカルセンタとのずれの影響を防止できるディス ク再生装置を提供することにある。

[0032]

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】この発明は、少なくとも 2分割された光ディテクタを有しディスク状記録媒体の 記録信号を再生する光学ピックアップと、光学ピックア ップの対物レンズをディスク状記録媒体の半径方向に変 位させる手段と、光学ピックアップをディスク状記録媒 体の半径方向に駆動させる手段と、光学ピックアップの 光ディテクタの出力を用いて、トラッキングエラー量に 対応し直流オフセットが除去された第1のトラッキング エラー信号と、トラッキングエラー量に対応し直流オフ セットを含む第2のトラッキングエラー信号を形成する 手段と、光学ピックアップを送りながらディスク状記録 媒体からの再生信号レベルが最大となる所を検出し、再 生信号レベルが最大となる所での第2のトラッキングエ ラー信号から対物レンズのメカニカルセンタからのずれ により生じた直流オフセットを検出する手段と、エラー 信号形成手段で形成された第1のトラッキングエラー信 号により光学ピックアップからのレーザ光がディスク状 記録媒体のトラックの中心に沿ってトレースするように 制御すると共に、検出された対物レンズのメカニカルセ ンタからのずれにより生じた直流オフセットにより、対 物レンズのメカニカルセンタからのずれを除去するよう に制御するトラッキン制御手段とを備えるようにしたこ とを特徴とするディスク再生装置である。

【0033】トップホールドプッシュプル法により得られたトラッキング信号によって光学ヘッドの対物レンズを駆動しつつ、対物レンズの自重により発生して直流オ

30

フセット電圧に対応した直流オフセット電圧でスレット 機構を駆動することで、対物レンズのセンタとメカーしい。 ないようにでするようにでするようにでするようにでする。 でずれが生じないように流流オフセット機構に与える直流流オフセット機構に与える直流流オフセットででする。 を対なレンズの自重に分とするを、対物レンズの自重に大メカトにでである。 を対応により発生を割整をなうようにでである。 では、大がいる。これにようなアライメントのに行なると共に、できるとはでいないといる。 では、アライメントのに行ると共に、できるとが、できるとないないときのトラッキングエラー信機である。 では、アラインメト調整時には、ルが最大下 を除々に助かいして、手上に、がよりにで配置して、 を検出する。これにより、光学へッドを傾けて配置して、 を置の小型化が実現できる。

### [0034]

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図1は、この発明が適用されたディスク再生装置の一例を示すものである。図1において、1はディスクであり、ディスク1は、スパイラル状のトラックに沿ってディジタルオーディオ信号がピット列として記録されている光ディスク(CD(Compact Disc))である。

【0035】2はディスクマガジンである。このディスクマガジン2には、複数枚のディスク1、1、1、・・・が収納される。このディスク再生装置には、チェンジャ機構が備えられており、システムコントローラ3からの制御信号に基づいて、ディスクマガジン2に収納されている複数枚のディスク1、1、1、・・・の中から、所望のディスク1が取り出される。そして、このディスク1は、搬送機構4により搬送され、スピンドルモータ5にチャッキングされる。

【0036】ディスク1は、縦置きに配置されて、スピンドルモータ5にチャッキングされる。スピンドルモータ5には、サーボドライバ6を介して、サーボプロセッサ7からのスピンドル制御信号SPDが供給される。スピンドルモータ5の回転は、このスピンドル制御信号SPDにより制御される。

【0037】ディスク1に対して、ディスク1の記録信号を読み取るための光学ヘッド8が設けられる。光学ヘッド8は、スレッド機構9により、ディスク1の半径方向に移動可能とされている。光学ヘッド8は、後に詳述するように、同一のシリコン基板上に、光学系の要素を集積化して配置したレーザカプラを使った構成のものが用いられている。また、スレッド機構9は、機器の小型化を図るために、斜めに配設されている。

【0038】後に説明するように、レーザカプラを使った構成の光学ヘッド8には、2つの4分割フォトディテクタが配設されている。これらのフォトディテクタの出力がRFアンプ10によ 50

り、これらの信号が増幅されると共に、これらの信号に対して演算が行なわれる。この演算出力により、再生RF信号RF、フォーカスエラー信号FE、トラッキングエラー信号TE1及びTE2が形成される。

【0039】なお、後に説明するように、この発明が適用されたディスク再生装置では、トップホールドプッシュプル法でトラッキング制御が行なわれる。トップホーされたトラッキングエラー信号が得られる。RFアンが除去していカからは、このような直流オフセット成分が除去に、直流オフセット成分を除去していないトラッキングエラー信号TE1が出力される。トラッキングエラー信号TE2が出力される。トラッキングエラー信号TE2が出力される。また、トラッキーング制御を行なうのに使用される。また、トラッキーグエラー信号TE2は、スリッド機構9が傾斜して配置されているため、自重により対物レンズ45にだれが生じて発生する直流オフセットを検出するために使用される。

20 【0040】RFアンプ10からの再生RF信号RF は、EFMデコーダ11に供給される。RFアンプ10 からのフォーカスエラー信号FE、トラッキングエラー 信号TE1及びTE2は、サーボプロセッサ7に供給さ れる。

【0041】EFMデコーダ11は、再生RF信号をEFM復調し、ディジタルオーディオ信号をデコードするものである。すなわち、RFアンプ10からの再生信号RF信号は、EFMデコーダ11に供給され、EFMデコーダ11でEFM(8-14変調)復調される。更に、この復調出力に対してCIRC(Cross Interleave Reed-Solomon)によるエラー訂正処理が行なわれ、ディジタルオーディオ信号が復調される。

【0042】また、EFMデコーダ11により、各フレームのサブコード領域に記録されているサブコードデータがデコードされ、このサブコードデータがシステムコントローラ3に送られる。周知のように、サブコードとしては、PチャンネルからWチャンネルが用意されており、そのうち、Pチャンネルは、曲の先頭を示すフラグであり、Qチャンネルはアドレス、トラック番号、制御40 情報である。

【0043】更に、この発明が適用されたディスク再生 装置では、スレッド機構 9 が斜めに配置されているため、自重により対物レンズ 4 5 にだれが生じて直流オフセットが発生する。この対物レンズ 4 5 の自重により発生する直流オフセットを検出するために、EFMデコーダ11からシステムコントローラ3に再生RF信号レベルRFLEVが供給される。

【0044】すなわち、後に説明するように、光学ヘッド8の対物レンズ45の可動センタとメカニカルセンタとを一致させるために、アライメント調整が行なわれ

る。メカニカルセンタでは、図21に示したように、R F信号レベルが最大となることから、アライメント調整 時には、スレッド機構9を動かしながら、再生RF信号 レベルRFLEVが最大となる所が検出される。このと きのトラッキングエラー信号TE2から、自重により対 物レンズ45にだれが生じて発生した直流オフセットが 検出される。

【0045】EFMデコーダ11でデコードされたディ ジタルオーディオデータは、メモリコントローラ12を 介して、DRAM13に一旦格納される。このとき、D 10 RAM13に格納されるディジタルオーディオデータ は、サプコードのQチャンネルを用いて連続性が確認さ れ、連続している場合のみ、再生データをDRAM13 に格納するような処理が行なわれる。

【0046】すなわち、サブコードのQチャンネルを使 って、ディスク1から読み出されたディジタルオーディ オデータがそれまでDRAM13に格納されていた最後 のディジタルオーディオデータと連続しているか否かが 確認される。連続している場合には、そのディジタルオ ーディオデータがDRAM13に格納され、不連続であ った場合には、再度、ディスク1の読み込みが行なわれ る。そして、再生中においては、DRAM13が一杯に なるまで、上述のように、デコードされたディジタルオ ーディオデータをDRAM13に格納する動作が行なわ れる。 DRAM13が一杯になった場合には、DRAM 13への書き込みが中断され、1トラックジャンプして 再生が行なわれる。

【0047】このような制御は、外来の振動によって一 時的にディスク1からデータが読み取られなくなった際 にも行なわれる。これにより、外部の振動により音飛び が生じることが防止できる。すなわち、外来の振動があ り、再生信号が飛んでしまったような場合には、ディス ク1から読み出されたディジタルオーディオデータがそ れまでDRAM13に格納されていた最後のディジタル オーディオデータと不連続になる。このため、再度、デ ィスク1の読み込みが行なわれる。再度の読み込みによ り、連続した再生データが得られば、そのデータがDR AM13に貯えられる。これにより、連続した再生デー 夕を得ることができる。

【0048】 DRAM13の出力は、メモリコントロー 40 ラ12を介して、D/Aコンパータ14に供給される。 D/Aコンバータ14で、ディジタルオーディオデータ がアナログ信号に変換される。このアナログのオーディ オ信号が出力端子15から出力される。

【0049】サーボプロセッサ7は、システムコントロ ーラ3からの指令に基づいて、各種のサーポ制御信号を 形成している。すなわち、EFMデコーダ11で、ビッ トクロックに基づいて、スピンドルエラー信号SPEが 形成される。このスピンドルエラー信号SPEに基づい て、スピンドル制御信号SPDが形成される。このスピ 50 D、及び54A~54Dに分割されている。これら2つ

ンドル制御信号SPDがサーポドライバ6を介してスピ ンドルモータ5に送られる。

10

【0050】また、サーポプロセッサ7には、RFアン プ10から、フォーカスエラー信号FE、トラッキング エラー信号TE1及びTE2が入力される。サーボプロ セッサ7で、フォーカスエラー信号FE及びトラッキン グエラー信号TE1に基づいて、フォーカス制御信号F D及びトラッキング制御信号TDが形成される。このフ ォーカス制御信号FD及びトラッキング制御信号TD は、サーポドライバ6を介して、光学ヘッド8の2軸デ バイスに供給される。また、サーボプロセッサ8で、ト ラッキングエラー信号TEの低域成分から、スレッド制 御信号SLDが形成され、このスレッド制御信号SLD がスレッド機構9に供給される。

【0051】この発明が適用されたディスク再生装置に おいては、光学ヘッド8として、図2に示すように、レ ーザカプラ40を用いた構成のものが用いられる。すな わち、光学ヘッド8には、レーザカプラ40が取り付け られると共に、レーザ光を光軸〇一〇~に偏向させるた めの2枚のシリコンミラー41及び42と、1/2波長 板43と、コリメータレンズ44が取り付けられる。レ ーザカプラ40は、図3に示すように、同一のシリコン 基板51上に配置された、レーザダイオード55と、マ イクロプリズム52と、フォトディテクタ53、54と から構成されている。

【0052】レーザカプラ40のレーザダイオード55 (図3)からレーザ光が照射される。このレーザ光がマ イクロプリズム52の面52Aで反射されて出力され る。このレーザ光は、2枚のシリコンミラー41及び4 2 (図2) で反射され、光軸〇一〇 に偏向され、1/ 2波長板43、コリメータレンズ44を介される。そし て、このレーザ光は、対物レンズ45を介して、光ディ スク1の記録面1Aで集光される。

【0053】対物レンズ45には、2軸デバイス46が 設けられている。この2軸デバイス46のコイル47A 及び47Bに駆動信号が与えられると、対物レンズ45 がフォーカス方向とトラッキング方向とに動かされる。 これにより、フォーカス制御及びトラッキング制御を行 なうことができる。

【0054】ディスク1の記録面1Aからの反射光は、 対物レンズ45、コリメータレンズ44、シリコンミラ ー42及び41を介して、レーザカプラ40に送られ る。図3に示すように、レーザカプラ40には、マイク ロプリズム52が設けられており、この反射光は、マイ クロプズムレンズ52内に入り、マイクロプリズム52 内を進んで、2つのフォトディテクタ53、54で受光 される。

【0055】フォトディテクタ53、54の受光領域 は、図4に示すように、夫々4つの領域53A~53

のフォトディテクタ53の各領域53A、53B、53 C、53D、及び、フォトディテクタ54の領域54 A、54B、54C、54Dで、受光された光に基づく 光電気変換出力が得られる。

【0056】このように、この発明が適用されたディス ク再生装置では、光学ピックアップ8として、レーザカ プラ40を用いた構成のものが使用されている。そし て、レーザカプラ40には、2つのフォトディテクタ5 3及び54が設けられ、各フォトディテクタ53及び5 4には、夫々、領域53A~53D及び領域54A~5 10 出力は等しくなる。 4 D が 設けられ、 各 領 域 5 3 A ~ 3 D 及 び 領 域 5 4 A ~ 54Dの演算出力により、フォーカスエラー信号及びト ラェンキングエラー信号が形成される。

【0057】つまり、フォトディテクタ53A、53 B、53C、53Dの出力を、夫々、A1、A2、A 3、A4、フォトディテクタ54A、54B、54C、 54Dの出力を、夫々、B1、B2、B3、B4とす る。

【0058】ディスク1からの戻り光は、マイクロプリ ズム52を介して、2つのフォトディテクタ53、54 で受光される。図5に示すように、フォーカスが合って いるときには、マイクロプリズム52の上面でその反射 光の焦点が結ばれる。このため、フォーカスが合ってい るときには、図6に示すように、2つのフォトディテク 夕53、54に当たるスポット径は同じ大きさとなる。 【0059】これに対して、フーォカスが近いと、図7 に示すように、ディスク1からの反射光は、行き先の出 射角より広い角度でマイクロプリズム52に入る。この ため、マイクロプリズムレンズ52の上面で反射された 後に、光の焦点が結ばれる。このため、図8に示すよう 30 P2=(B1+B2)-(B3+B4)=負 に、フォトディテクタ53のスポット径がフォトディテ クタ54のスポット径に比べて大きくなる。

【0060】また、フォーカスが遠いと、図9に示すよ うに、ディスク1からの反射光は、行き先の出射角より

狭い角度でマイクロプリズム52に入ってくるため、マ イクロプリズム52の上面で反射される前に、光の焦点 が結ばれる。このため、図10に示すように、フォトデ ィテクタ54のスポット径がフォトディテクタ53のス ポット径に比べて大きくなる。

19

【0061】フォトディテクタ53及び54は4分割さ れている。そして、フォーカスが合っているときには、 領域53C及び53Dと領域53A及び53Bの出力、 又は、領域54C及び54Dと領域54A及び54Bの

【0062】このことから、

P 1 = (A 3 + A 4) - (A 1 + A 2)

P2 = (B3 + B4) - (B1 + B2)

とすると、フォーカスエラー信号FEは、

FE = P1 - P2

として求めることができる。

【0063】すなわち、フォーカスが合っているときに は、

P 1 = (A 1 + A 2) - (A 3 + A 4) = 0

20 P 2 = (B 1 + B 2) - (B 3 + B 4) = 0

F E = P 1 - P 2 = 0

となる。

【0064】フォーカスが近いと、

P1 = (A1 + A2) - (A3 + A4) = 6

 $P2 = (B1 + B2) - (B3 + B4) = \mathbb{E}$ 

FE = P1 - P2 = 負

となる。

【0065】フォーカスが遠いと、

 $P 1 = (A 1 + A 2) - (A 3 + A 4) = \mathbb{E}$ 

 $FE = P1 - P2 = \mathbb{E}$ 

となる。

【0066】したがって、フォーカスエラー信号FE

スポットが位置する。トラッキングがずれていると、図

び54では、その中心を境にして強度にアンパランスが

生じる。レーザダイオード55からのレーザピームは、

マイクロプリズムレンズ52内で反射して、2つのフォ

トディテクタ53、54に到達するので、フォトディテ

クタ53とフォトディテクタ54とでは、強度がアンバ

40 12及び図13に示すように、フォトディテクタ53及

FE = P1 - P2

= ((A1+A2) - (A3+A4))

-((B1+B2)-(B3+B4))

 $= (A 1 + A 2 + B 3 + B 4) - (A 3 + A 4 + B 1 + B 2) \cdots (1)$ 

として求めることができる。

【0067】トラッキングエラー信号TEは、

E = A 1 + A 3 + B 2 + B 4

F = A 2 + A 4 + B 1 + B 3

とすると、

TE = E - F

として求めることができる。

【0068】つまり、ジャストトラックでは、図11に 示すように、フォトディテクタ53及び54の中心に、

ランスとなる方向が異なってくる。したがって、

 $TE = (A 1 + A 3 + B 2 + B 4) - (A 2 + A 4 + B 1 + B 3) \cdots (2)$ でトラッキングエラー信号TEが求められる。

クングエラー信号TEをそのまま用いると、対物レンズ 【0069】ところが、このようにして得られるトラッ 50 45を動かしたときのスポットずれによる直流オフセッ

40

13

トの影響を受ける。そこで、この信号をピークホールド し、ピークホールドした信号に所定の係数を乗じること により、直流オフセット電圧をキャンセルすることが行 なわれている。このような方式は、トップホールトプッ シュプル法と呼ばれている。

【0070】RFアンプ10では、図14に示すような 構成により、フォーカスエラー用FE及びトラッキング エラー信号TE1、TE2を形成するようにしている。 【0071】図4に示したように、レーザカプラ40に は、2つのフォトディテクタ53、54が設けられ、各 フォトディテクタ53及び54は、夫々、4つの領域5 3 A ~ 5 3 D、領域 5 4 A ~ 5 4 D に 分割 されて いる。 これら2つのフォトディテクタ53及び54の各領域領

域53A~53D、54A~54Dの出力電流を電圧に

変換する I-V変換回路 65 が設けられる。

【0072】フォトディテクタ53における各領域53 A、53B、53C、53Dから得られる電流出力は、 I-V変換回路65に供給され、電圧出力A1、A3、 A4、A2に変換される。また、フォトディテクタ54 における各領域54A、54B、54C、54Dから得 られる電流出力は、I-V変換回路65に供給され、電 圧出力B1、B3、B4、B2に変換される。

【0073】加算器66Aで、フォトディテクタ53の 領域53Aの電圧出力A1と、フォトディテクタ53の 領域53Bの電圧出力A2と、フォトディテクタ54の 領域領域54Cの電圧出力B3と、フォトディテクタ5 4の領域領域54Dの電圧出力B4とが加算される。こ れにより、加算器66Aの出力から(A1+A2+B3 + B 4) が求められる。加算器 6 6 A の出力がフォーカ スエラーを求めるための信号 PD1として、出力端子7 1 Aから出力される。

【0074】加算器66Bで、フォトディテクタ53の 領域53Cの電圧出力A3と、フォトディテクタ53の 領域53Dの出力A4と、フォトディテクタ54の領域 領域54Aの電圧出力B1と、フォトディテクタ54の 領域領域54Bの電圧出力B2とが加算される。これに より加算器 5 6 B の出力から (A 3 + A 4 + B 1 + B 2) が求められる。加算器66Bの出力がフォーカスエ ラーを求めるための信号 PD 2 として、出力端子 7 1 B から出力される。

#### TE2 = E - F

## = (A 2 + A 4 + B 1 + B 3) - (A 1 + A 3 + B 2 + B 4)

が求められる。これにより、(2)式で示したように、 トラッキングエラー信号TE2を得ることができる。こ のトラッキングエラー信号TE2は、直流オフセットを 含むものである。この減算器68Dの出力が出力端子7 2 Bから出力される。

【0081】ホールド回路67A、67Bでは、加算器 66C、66Dからの信号のピーク値がホールドされ、 これに係数Kが乗じられる。減算器68A、68Bで、

【0075】加算器66Aの出力PD1と、加算器66 Bの出力PD2とを減算すると、

PD1 - PD2 = (A1 + A2 + B3 + B4) - (A3+ A 4 + B 1 + B 2

となり、(1)式で示したように、フォーカスエラー信 号を得ることができる。

【0076】加算器66Cで、フォトディテクタ53の 領域53Bの電圧出力A2と、フォトディテクタ53の 領域53Dの出力A4と、フォトディテクタ54の領域 領域54Aの電圧出力B1と、フォトディテクタ54の 領域領域54Cの電圧出力B3とが加算される。加算器 66℃の出力から、

E = A 2 + A 4 + B 1 + B 3が求められる。

【0077】加算器66Dで、フォトディテクタ53の 領域53Aの電圧出力A1と、フォトディテクタ53の 領域53Cの出力A3と、フォトディテクタ54の領域 領域54Bの電圧出力B2と、フォトディテクタ54の 領域領域54Dの電圧出力B4とが加算される。加算器 66Dの出力から、

F = A 1 + A 3 + B 2 + B 4が求められる。

【0078】加算器66Cの出力がホールド回路67A に供給されると共に、減算器68Aの一方の入力端子に 供給される。ホールド回路67Aは、加算器66Cの出 力のピーク値をホールドし、これに係数Kを乗じるもの である。ホールド回路67Aの出力が減算器68Aの他 方の入力端子に供給される。減算器68Aの出力が減算 器68℃の一方の入力端子に供給される。

【0079】加算器66Dの出力がホールド回路67B に供給されると共に、減算器68Bの一方の入力端子に 供給される。ホールド回路67日は、加算器66日の出 カのピーク値をホールドし、これに係数Kを乗じるもの である。ホールド回路67Bの出力が減算器68Bの他 方の入力端子に供給される。減算器68Bの出力が減算 器68Cの他方の入力端子に供給される。

【0080】減算器68Dにより、加算器66Cの出力 と加算器66Dの出力とが減算される。この減算器68 Dの出力から、

加算器 6 6 C、 6 6 D の出力信号から、ホールド回路 6 7A、67Bの出力が減算される。加算器66C、66 Dの出力信号から、ホールド回路67A、67Bの出力 を減算すると、直流オフセットがキャンセルされ、デト ラック情報だけ残る。したがって、減算回路68A、6 8 Bの出力からは、直流オフセット電圧が除去されたト ップホールドプッシュプル信号TPPE、TPPFが得 50 られる。

【0082】減算器68Cで、この減算器68Aの出力と減算回路68Bの出力とが減算される。この減算回路68Cの出力からは、直流オフセット電圧が除去されたトラッキングエラー信号TE1が出力端子72Aから出力される

15

【0083】このように、この発明が適用されたディスク再生装置では、減算器68A、68Bで加算器66 C、66Dの出力信号からホールド回路67A、67B の出力が減算することにより、直流オフセットがキャン セルされたトラッキングエラー信号TE1を形成するようにしている。このような方式は、トップホールドプッシュプル法と呼ばれている。

【0084】そして、この発明が適用されたディスク再生装置では、前述のように、装置の小型化を図るために、スレッド機構9が斜めに配置されている。このため、自重により対物レンズ45にだれが生じ、直流オフセットが発生する。トラッキング方式としてトップホールドプッシュプル法を用いた場合には、このような対物レンズ45の自重による直流オフセットも除去される。その結果、対物レンズ45の可動センタと、メカニカルセンタとの間でずれが生じる。対物レンズ45のセンタと、メカニカルセンタとの間でずれが生じると、光学特性が劣化や耐振特性が劣化する。

【0085】そこで、この発明が適用されたディスク再生装置では、対物レンズ45の可動センタと、メカニカルセンタとを合致させるように、アライメントの自動調整が行なわれる。

【0086】アライメント自動調整は、再生開始前、或いは、再生時に行なわれる。対物レンズがメカニカルセ 30ンタの位置にあれば、再生RF信号レベルが最大となることから、アライメントの自動調整は、再生RF信号レベルが最大となる所を検出することにより行なわれる。

【0087】つまり、アライメントの自動調整では、各サーボがオンされた後、スレッド機構9が微量づつ前後に移動される。そして、RF信号レベルの最大値が検出される。このRF信号レベルが最大となったときのトラッキングエラー信号TE2が、自重により対物レンズ45にだれが生じたことにより発生した直流オフセットに相当する。スレッド機構9を駆動する際には、このよう40にして検出された直流オフセットを差し引いて、スレッド制御信号SLDが形成される。これにより、対物レンズ45の可動センタと、メカニカルセンタとを合わせることができる。

【0088】このようなアライメントの自動調整を可能とするために、この発明が適用されたディスク再生装置では、EFMデコーダ11によりRF信号レベルRFLEVがシステムコントローラ3に供給されている。また、RFアンプ10では、直流オフセットが除去されたトラッキング 50

エラー信号TE1と共に、直流オフセットを含むトラッキングエラー信号TE2が形成されている。

【0089】図15は、アライメント調整時の処理を示すフローチャートである。図15に示すように、アライメント調整時には、スピンドルモータ5が低速で起動される(ステップST1)。

【0090】そして、フォーカスサーボがオンされ(ステップST2)。フォーカスサーボがオンされると、光学ピックアップ8の対物レンズが移動され、除々に、合焦位置に近づいていく。対物レンズ45が合焦位置の近傍に到達すると、フォーカスエラー信号FEが得られ、このフォーカスエラーFEにより、フォーカスサーボがかかり、対物レンズが合焦位置に制御される。

【0091】 フォーカスサーボがかかったら、トラッキングサーボがかけられ、次いで、スピンドルサーボがかけられる(ステップST3)。

【0092】そして、そして、スレッド駆動方向が例えば前方に初期設定され(ステップST4)、EFMデコーダ11からのRF信号レベルが読み取られ、このRF20 信号レベルの値がRF\_INTとされる(ステップST5)。

【0093】スレッド機構9が前方に除々に駆動され(ステップST6)、スレッド機構9が駆動限界まで動作されているか否かが判断される(ステップST7)。スレッド機構9が駆動限界に達していなければ、EFMデコーダ11からのRF信号レベルが読み取られ、この信号レベルがRFレベルの値がRF\_LVEとされる(ステップST8)。

【0094】そして、ステップST8で取り込まれたRFレベルの値RF\_LVEと、前回までに取り込まれたRFレベルの値RF\_INTとが比較される(ステップST9)。

【0095】ステップST8で取り込まれたRFレベルの値RF $\_$ LVEが、前回までに取り込まれたRFレベルの値RF $\_$ INTより大きければ、今回のRFレベルの値RF $\_$ LVEは、これまでの最高値であるとして、値RF $\_$ INTとされる。そして、このときのトラッキングエラー値TE2がオフセット値OFFSETとされ(ステップST10)、ステップST6に戻される。

【0096】ステップST9で、ステップST8で取り込まれたRFレベルの値RF $_L$ LVEが、前回までに取り込まれたRFレベルの値RF $_L$ INTより大きくないと判断されたら、ステップST6に戻される。

【0097】このような処理を繰り返すことにより、スレッド機構9が除々に前方に送られながら、RFレベルの最高値が検出されていく。それまでのRFレベルの最高値は、ステップST10で、値RF\_INTとされ、そのときのトラッキングエラー値TE2がオフセット値TE2\_OFFSETとされる。

【0098】ステップST7で、駆動限界まで達したと

判断されたら、駆動方向が前方か否かが判断され、駆動方向が前方なら、駆動方向が後方に変更される(ステップST12)。そして、ステップST6に戻される。

【0099】そして、スレッド機構9が後方に除々に駆 動され(ステップST6)、スレッド機構9が駆動限界 まで動作されているか否かが判断され(ステップST 7)、スレッド機構9が駆動限界に達していなければ、 EFMデコーダ11からのRF信号レベルが読み取られ (ステップST8)、この信号レベルがRFレベルの値  $MRF_LVE$  Lota (AFyJST9), AUT, AUTテップST8で取り込まれたRFレベルの値RF\_LV Eと、前回までに取り込まれたRFレベルの値RF\_I NTとが比較され(ステップST9)、ステップST8 で取り込まれたRFレベルの値RF\_LVEが、前回ま でに取り込まれたRFレベルの値RF\_INTより大き ければ、そのRFレベルの値RF\_LVEが値RF\_I NTとされ、このときのトラッキングエラー値TE2が オフセット値OFFSETとされ(ステップST1 0)、ステップST6に戻される。ステップST8で取 り込まれたRFレベルの値RF\_LVEが、前回までに 20

取り込まれたRFレベルの値RF\_INTより大きくないと判断されたら、ステップST6に戻される。 【0100】このような処理を繰り返していくことにより、スレッド機構9を除々に前方に送りながらRFレベルの最高値を検出していく処理と同様に、スレッド機構

9を除々に後方に送りながらRFレベルの最高値を検出

していく処理が行なわれる。
【0101】ステップST7で、後方の駆動限界まで達したと判断されたら、駆動方向が前方か否かが判断され (ステップST11)、駆動方向が後方なら、RFレベ 30ルの値が最大となの所でのトラッキングエラー値TE2 \_OFFSETが、直流オフセットキャンセル値とされ

る(ステップST13)。

【0102】このように、スレッド機構9を除々に動か しつつ、RF信号レベルが最大となる所を検出していく ことにより、自重により対物レンズ45にだれが生じた ことにより発生した直流オフセットが検出できる。この ようにして検出された直流オフセットを差し引いてスレ ッド機構9を制御することで、対物レンズ45の可動セ ンタと、メカニカルセンタとを合わせることができる。 【0103】以上のように、この発明が適用されたディ スク再生装置では、ディスクが縦置きに配置されると共 に、小型化を図るために、スレッド機構が傾斜されてい る。また、光学ヘッドとして、光学的な要素が同一のシ リコン基板上に一体的に配置されたレーザカプラを使っ た構成のものが用いられる。トラッキング方式として は、プッシュプル信号に含まれている直流オフセット電 圧を除去した後、トラッキングエラー信号を検出するこ とにより、直流オフセット電圧の影響を受けずに、トラ ッキング制御を行なえるようにしたトップホールドプッ 50 シュプル法が用いられる。そして、アライメントの自動 調整が行なわれ、トップホールドプッシュプル法により 得られたトラッキング信号によって光学ヘットの対物レンズを駆動しつつ、対物レンズの自重により発生して直流オフセット電圧に対応して、スレッド機構を直流オフセット電圧により駆動するようにしている。よって、光学ヘッドを傾けて配置して、装置の小型化が実現できる。

【0104】なお、上述の例では、光学ヘッドとしてレーザカップラを用いた構成のものが使用されているが、これに限定されるものではない。また、上述の例では、CD再生装置について説明したが、この発明は、MD記録再生装置や、DVD等、他のディスク記録媒体の再生装置にも同様に適用することができる。

[0105]

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明が適用されたディスク再生装置の一例 のプロック図である。

【図2】この発明が適用されたディスク再生装置における光学ピックアップの説明に用いる断面図である。

【図3】この発明が適用されたディスク再生装置における光学ピックアップの説明に用いる断面図である。

【図4】この発明が適用されたディスク再生装置における光学ピックアップのフォトディテクタの説明に用いる40 断面図である。

【図5】この発明が適用されたディスク再生装置におけるフォーカスエラー信号の検出の説明に用いる断面図である。

【図6】この発明が適用されたディスク再生装置におけるフォーカスエラー信号の検出の説明に用いる断面図である。

【図7】この発明が適用されたディスク再生装置におけるフォーカスエラー信号の検出の説明に用いる断面図である。

【図8】この発明が適用されたディスク再生装置におけ

19 るフォーカスエラー信号の検出の説明に用いる断面図で \*\*\*

【図9】この発明が適用されたディスク再生装置におけるフォーカスエラー信号の検出の説明に用いる断面図である。

【図10】この発明が適用されたディスク再生装置におけるフォーカスエラー信号の検出の説明に用いる断面図である。

【図11】この発明が適用されたディスク再生装置におけるトラッキングエラー信号の検出の説明に用いる断面図である。

【図12】この発明が適用されたディスク再生装置におけるトラッキングエラー信号の検出の説明に用いる断面図である。

【図13】この発明が適用されたディスク再生装置におけるトラッキングエラー信号の検出の説明に用いる断面図である。

【図14】この発明が適用されたディスク再生装置におけるトラッキングエラー信号の検出回路の一例のブロック図である。

【図15】この発明が適用されたディスク再生装置の説

明に用いるフローチャートである。

【図16】 プッシュブル法の説明に用いる略線図である。

【図17】 プッシュプル法の説明に用いる略線図である。

【図18】トップホールドプッシュプル法の説明に用いるブロック図である。

【図19】トップホールドプッシュプル法の説明に用いる波形図である。

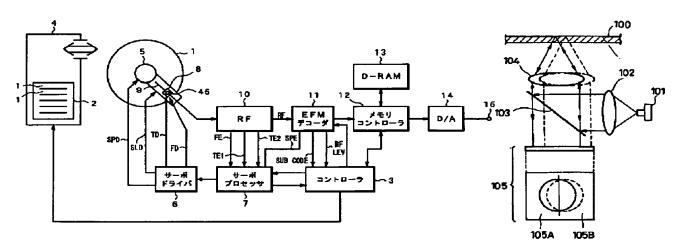
10 【図20】斜めに配置したスレッド機構の説明に用いる平面図である。

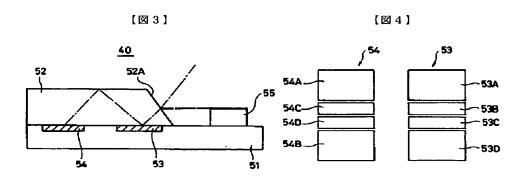
【図21】レンズのメカニカルセンタと光学特性の関係 を示すグラフである。

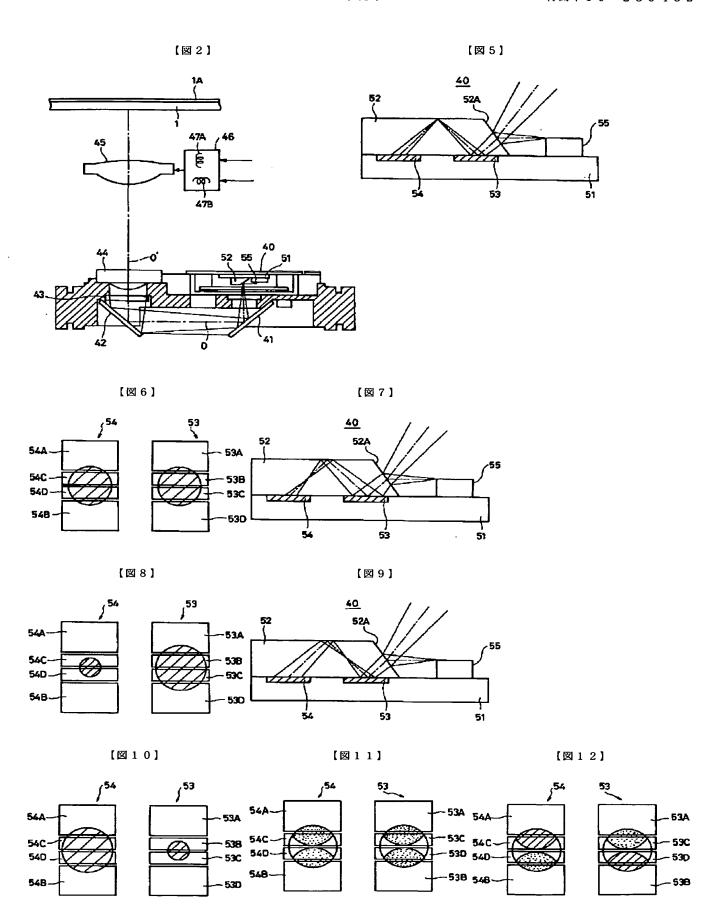
#### 【符号の説明】

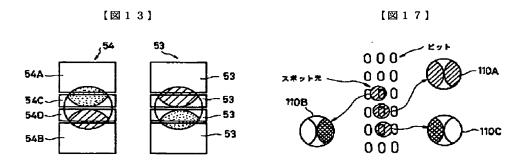
1・・・ディスク、3・・・システムコントローラ、7・・・サーボプロセッサ、8・・・光学ピックアップ、9・・・スレッド機構、10・・・RFアンプ、40・・・レーザカップラ、53、54・・・フォダトダイオード、55・・・レーザダイオード、66A~66D・20・・加算器、67A、67B・・・ホールト回路

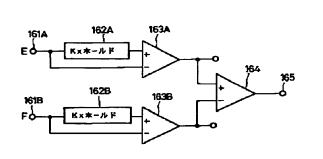
【図1】 【図16】



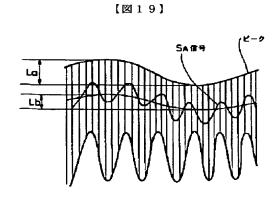








【図18】



【図15】

